(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-248212

(43)公開日 平成7年(1995)9月26日

(51) Int.Cl.* G01B 11/2	織別記号 庁内整理番号 24 C	F I 技術表示箇所
GO 6 T 7/00 1/00		G 0 6 F 15/62 4 1 5 15/64 M 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 18 頁)
(21)出願番号	特顯平6-38928	(71)出票人 000005234 富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
(22)出蘇日	平成6年(1994)3月10日	(71) 出願人 000237156 富士ファコム制御株式会社 東京都日野市富士町 1 番地
		(72)発明者 細川 勝美 東京都日野市富士町1番地 富士ファコム 制御株式会社内
		(74)代理人 弁理士 山口 巖

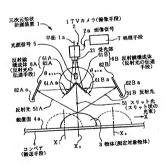
-1-

(54) [発明の名称] 三次元形状計測装置

(修正有) (57)【要約】

【目的】計測性能(計測精度,計測所要時間等)を向上 すべく改良された三次元形状計測装置を提供する。

【構成】三次元形状計測装置1は、受光部21を平面1 a内で、しかもコンベア4の載置面4aに垂直に向けて **設置したITVカメラ2と、平面1aに対して垂直方向** に物体3を載置する載置面4aを設置して,載置面4a 上に物体3を載置して搬送するコンベアと、その幅方向 が平面1a内に置かれたスリット状の光束51を, コン ベアの載置面 4 a の斜め上方から照射する光源装置 5 と、物体3から反射された光東51に関する反射光51 A, 51Bを, それぞれに受光部21に向けて導くとと もに, 平面1 a に対して面対称に設置された反射鏡構成 体6A、6Bと、ITVカメラ2で出力された画像信号 2 a を入力して、画像信号2 a に従って物体3 の高さの 算出等の演算を行う処理手段7を備えている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 計測対象物体からの反射光を入力してこの 反射光に対応する画像信号を出力する撮像手段と、計測 対象物体または撮像手段を平面状をした戦置面上に載置 して搬送する搬送手段と、搬送手段の搬送方向に関する 垂直方向から計測対象物体にスリット状の光束を照射す ると共に、この光束の幅方向が搬送手段の搬送方向に対 して垂直方向となるように設置された光源装置と、光源 装置からの前記光束が計測対象物体に当たって反射した 反射光を撮像手段に導く反射光用の伝達手段と、撮像手 段が出力する画像信号を処理して計測対象物体の形状を 演算する画像信号の処理手段とを備えた三次元形状計測 装置において、

撮像手段は、スリット状の前記の光束の幅方向を含む平 面内に、その受光部を計測対象物体側に向けて設置され たものであり、反射光用の伝達手段は、前記光束の幅方 向を含む平面に関して互いに反対面側となる領域に、そ れぞれが二次元平面をなす反射面を持つ2枚の反射鏡を 備えた一対の反射鏡構成体でなり、それぞれの反射鏡構 成体が備える第1の反射鏡は、その反射面を撮像手段の 受光部側に向けてその二次元平面の一方の座標輪を光東 の幅方向を含む前記平面に平行させると共に、その反射 面の他方の座標軸と光束の幅方向を含む前配平面とのな す角度が鈍角をなして設置され、それぞれの反射光用の 伝達手段が備える第2の反射鏡は、その反射面を計測対 象物体側に向けてその一方の座標軸を第1の反射鏡の一 方の座標軸に平行させると共に、その反射面で受けた計 測対象物体から反射された光束の前記反射光を第1の反 射鏡の反射面に向けて反射する位置に設置され、光束の 幅方向を含む前記平面に関して互いに反対面側となる領 城に計測対象物体からそれぞれ反射された前記の反射光 が、撮像手段によって受光されるようするものであり、 画像信号の処理手段は、それぞれの反射鏡標成体からの 反射光に対応する画像信号を入力し、これ等の画像信号 を互いに補間させて処理して計測対象物体の形状を演算 するものである、ことを特徴とする三次元形状計測装

【請求項2】計測対象物体からの反射光等を入力してこ の反射光等に対応する画像信号を出力する撮像手段と、 計測対象物体または操像手段を平面状をそした載置面上 に載置して搬送する搬送手段と、搬送手段の搬送方向に 関する垂直方向から計測対象物体にスリット状の第1の 光束を照射すると共に、この第1の光束の幅方向が搬送 手段の撤送方向に対して垂直方向となるように設置され た第1の光源装置と、第1の光源装置からの前記の第1 の光束が計測対象物体に当たって反射した反射光を撮像 手段に導く反射光用の伝達手段と、撮像手段が出力する 画像信号を処理して計測対象物体の形状を演算する画像 信号の処理手段とを備えた三次元形状計測装置におい

Nら照射された第1の光束 撮像手段は、第1の光顔装置 の幅方向を含む平面内に、その受光部を計測対象物体側 に向けて設置されたものであり、反射光用の伝達手段 は、撮像手段が位置する第1の光束の幅方向を含む前記 平面に関して互いに反対面側となる領域に, それぞれが 二次元平面をなす反射面を持つ2枚の反射鏡を備えた一 対の反射鏡構成体でなり、それぞれの反射鏡構成体が備 える第1の反射鏡は、その反射面を撮像手段の受光部側 に向けてその二次元平面の一方の座標軸を第1の光束の 幅方向に平行させると共に、その反射面の他方の座標軸 と第1の光束の幅方向を含む前記の平面とのなす角度が 鈍角をなし、しかも、それぞれの反射鏡構成体が備える 第1の反射鏡の,第1の光源装置からの第1の光束の幅 方向を含む平面側の相互間に間隙を介在させて設置さ れ、それぞれの反射鏡構成体が備える第2の反射鏡は、 その反射面を計測対象物体側に向けてその一方の座標軸 を第1の光束の幅方向に平行させると共に、その反射面 で受けた計測対象物体が反射した第1の光束の反射光を 第1の反射鏡の反射面に向けて反射する位置に設置さ れ、第1の光束の幅方向を含む前記平面に関して互いに 反対面側となる領域に計測対象物体からそれぞれ反射さ れた前記の反射光が、操像手段によって受光されるよう にするものであり、計測対象物体の搬送に供せられる機 送手段または計測対象物体を載置する載置台は、少なく とも計測対象物体を載置する部位に,この第1の光束の 持つ幅方向と平行させた幅方向を有するスリット状の開 口部を設けるものであり、搬送手段の撮像手段の受光部 に関する瓜対側には、前記開口部および第1の反射鏡の 相互間の前記の間隙を通して操像手段の受光部に向けて スリット状の第2の光束を照射する第2の光源装置が設 置されており、この第2の光源装置が供給するスリット 状の前記の第2の光束は、スリット状の第1の光束の幅 方向と平行する幅方向を有するものであり、画像信号の 処理手段は、それぞれの反射鏡構成体からの前記反射光 に対応する画像信号と,スリット状の第2の光束に対応 **する画像信号を入力し、それぞれの画像信号を互いに補** 間させて処理して計測対象物体の形状を演算するもので ある、ことを特徴とする三次元形状計測装置。

【請求項3】計測対象物体からの反射光を入力してこの 反射光に対応する画像信号を出力する撮像手段と、計測 対象物体または撮像手段を平面状をした載置面上に載置 して搬送する搬送手段と、搬送手段の搬送方向に関する 垂直方向から計測対象物体にスリット状の光束を照射す ると共に,この光束の幅方向が搬送手段の搬送方向に対 して垂直方向となるように設置された光源装置と、光源 装置からの前記光束が計測対象物体に当たって反射した 反射光を撮像手段に導く反射光用の伝達手段と、撮像手 段が出力する画像信号を処理して計測対象物体の形状を 演算する画像信号の処理手段とを備えた三次元形状計測 装置において、

て、

光顾装置は、スリット状の前記の元束を照射する複数の個別光源装置は、原射する前記光束の傷方向がいずれも、搬送手段の搬送方向に対して垂直方向になると共に、搬送手段の搬送方向に沿って互いに平行かつ間隔を設けて設置されるものであり、機像手段は、光頭装配が偏えた複数の個別光源装置が照射する前記光束の内の、機造手段の搬送方向に関してほぼ中央部に存在するスリット状の光束の幅方向と含む平面内に、その受光節を計刻対象が体側に向け干設度されたものであり、反射光即の伝述手段は、機像手段にあいたの大力を表示の幅方向を含む平面に関して設置されたものであり、反射光即の伝述手段は、機像手段では近くなる領域に、それぞれが二次不平面をなすすで対したなる領域に、それぞれが二次不平面をなすすでなり、それぞれの反射鏡標成体が備える第1の反射鏡

は、その反射面を撮像手段の受光部側に向けてその二次 元平面の一方の座標軸を光束の幅方向を含む前記平面に 平行させると共に、その反射面の他方の座標軸と光束の 幅方向を含む前記平面とのなす角度が鈍角をなして設置 され、それぞれの反射光用の伝達手段が備える第2の反 射鏡は、その反射面を計測対象物体側に向けてその一方 の座標軸を第1の反射鏡一方の座標軸に平行させると共 に、その反射面で受けた計測対象物体から反射された前 記光束の反射光を第1の反射鏡の反射面に向けて反射す る位置に設置され、前記光束の幅方向を含む前記平面に 関して互いに反対面側となる領域に計測対象物体からそ れぞれ反射された前記反射光が、撮像手段によって受光 されるようするものであり、画像信号の処理手段は、そ れぞれの反射鏡構成体からの複数の個別光源装置を光源 とする前記反射光に対応する画像信号を互いに補間させ て処理して計測対象物体の形状を演算するものである、 ことを特徴とする三次元形状計測装置。

【請求項4】請求項3に記載の三次元形状計測装置にお

いて、 機影制卵手段を備え、撮影制御手段は、機像手段による 機像の実行を、機遂手段により搬送される計測対象物体 または機像手段が、複数の個別光原接度によるスリット 状の光度の搬逐手段の搬送方向に関して両端に位置する スリット状の前配の光東間の間隔と、隣接する前記スリ ット状の光東の相互間隔の和に等しい距離だけ移動する に要する時間と同一の周期で行わせる動作信号を損失 段に与えるものであることを特徴とする三次元形状計劃 装置。

【請求項5】請求項3に記載の三次元形状計測装置にお

光源装置は、それぞれの個別光源装置が照射する光束の 幅方向の相互間隔が、等間隔であり、また、撮影制牌手 段を個え、この撮影制御手段は、撮像手段による機像の 実行を、搬送手段により搬送される計制效差的作または 機像手段が、複数の個別光速装置によるスリット状の光 束の搬送手段の搬送方向に関して、それぞれのスリット

状の前記の光東間の相互間隔に等しい距離だけ移動する に要する時間と同一の周期で行わせる動作信号を機像手 度に与えるものであることを特徴とする三次元形状計劃 結節

【請來項6】計測対象物体からの反射光を入力してこの 反射光に対応する画像信号を出力する影像手段と、計刻 対象物体生たは幾像手段を平面状をした軟度面上に載置 して競送する第送手段と、計刻対象物体にスリット状の 洗束を照射する光源装置と、光源装置からの前配光束が 計測対象物体に当たって反射した反射光光機像手段に消 く反射光用の伝递手段と、幾億手段が出力する画像信号 を処理して計刻対象物体の形状を演算する画像信号の処理手段と、を備えた三次元形状計測装置において、

光源装置は、スリット状の第1の光束群を照射する複数 の個別光源装置を持つ第1の光源装置詳でなり、それぞ れの個別光源装置は、照射する光束の幅方向が いずれ も計測対象物体が載置される載置面に対して水平方向に なると共に,それぞれの幅方向が互いに平行かつ互いに 間隔を設けらるように設置されるものであり、反射光用 の伝達手段は、共に円錐形状の反射面を有すると共に、 それ等の中心軸線が搬送手段が持つ載置面に対して垂直 となり、しかも、それ等の中心軸線が同心となるように 設置された2個の反射鏡を備え、反射光用の伝達手段が 備える第1の反射鏡は、その反射面を撮像手段の受光部 側に向けて設置され、反射光用の伝達手段が備える第2 の反射鏡は、その反射面を計測対象物体側に向けると共 に,その反射面で受けた計測対象物体から反射された前 記第1の光束群の反射光を第1の反射鏡の反射面に向け て反射する位置に設置されてなり、振像手段は、その受 光部を計測対象物体側に向けると共に、2個の前記反射 鏡が持つ円錐形状をなす反射面の、その円錐形の中心軸 線上にその受光部が位置するよう設置されたものであ り、画像信号の処理手段は、反射光用の伝達手段を介し て入力された計測対象物体からの前記反射光に対応する 複数の画像信号を入力し、これ等の画像信号を互いに補 間させて処理して計測対象物体の形状を演算するもので ある、ことを特徴とする三次元形状計測装置。

【請求項7】請求項6に記載の三次元形状計測装置において

聞させて処理して計 射光に対応する画像信号を互い 測対象物体の形状を演算するものであることを特徴とす る三次元形状計測装置。

【発明の詳細な説明】

100011

【産業上の利用分野】この発明は、画像を基にして物体 の三次元形状の計測を行う装置に係わり、計測性能を向 上すべく改良されたその構造に関する。

[0002]

【従来の技術】広く産業界において行われている画像を 基にして計測対象物体(以降、単に物体と略称すること がある。)の三次元形状を計測する方法の一つとして、 2台のITVカメラ等の撮像手段(以降、単にカメラと 略称することがある。) を物体に対して既知の角度で設 置して撮影する両眼立体視法 (ステレオ法) と呼ばれる 方法がある。 2 つの画像間において対応点を捜し出し、 その点の各画像における位置の差異によってその点の高 さを算出する方法である。また、上記の2台のカメラの 内、一方のカメラを光源に代えた方法として光投影法が ある。光源には半導体レーザーなどが使用されるが、光 源から照射される光束の形状としてスポット状の光束や スリット状の光束(以降、単にスリット光と略称するこ とがある。) が用いられ、移動あるいは回転しながら撮 影を行って、全体の形状を計測する方法である。いずれ の場合においても、物体の高さや奥行きを算出する原理 には、よく知られているところの三角測量の原理が用い られている。しかし、ステレオ法の場合では対応点の検 出が困難である場合があるため、従来の多くの事例で は、光切断法が利用されており、光源としてはスリット 光を使用して、物体もしくはカメラが移動する方向に対 して直交する方向からスリット光を照射し、カメラは物 体の斜め上方から物体を撮影し、物体もしくはカメラを 移動しながら間隔を置いて複数回数撮影することで、複 数の物体の画像から、物体の三次元形状を計測する方法 が用いられている。

【0003】また、三次元形状を入力する手段としてレ ンジファインダも知られている。これは、通常の画像を 入力する場合と同様の手段で三次元形状を計測する装置 である。原理的には、スリット光をガルパノミラー等で 高速に走査し、物体までの距離を計測することで三次元 形状を計測する。さらに、液晶等を用いて複数のパター ン光を照射して空間コード化することにより三次元形状 を計測する方法も知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】前述した従来例の三次 元形状の計測方法あるいはそれに用いられる三次元形状 計測装置は、物体の三次元形状の計測を行うことは可能 ではあるが、次記するような問題点が残存している。す なわち、(1) スリット光等を用いる三次元形状計測装 置の場合には、物体の形状によっては、スリット光の反

射光のカメラへの到達が物は自身により妨げられてしま うことがあり、その場合には、カメラにより取得できる 物体の画像が一部欠落することとなって、物体形状の計 測精度が低下していた。また、(2)物体の形状や性状 (表面粗さ,反射率等) によっては、物体の周縁部等の **端部の画像が欠落することがしばしば発生し、この場合** にも物体形状の正確な計測が困難になっていた。また、

(3) 端部を含めて、物体の一部の画像が欠落した場合 には、取得できた画像を用いて欠落した部分を補正する 補正処理が行われるのであるが、物体の形状や性状によ っては物体からの反射光が弱くなることがあり、その場 合には蟷部等の存在位置が不確定となり、所望の補正処 理の実行が困難になっていた。また(4)光切断法によ る三次元形状計測装置の場合には、各断面の画像情報を 得るためには、物体またはカメラ等を移動させながら撮 影する必要があるので、物体に関する全ての三次元形状 の情報を得るためには、長い計測時間を要していた。さ らにまた、(5) レンジファインダによる三次元形状計 測装置の場合には、高い解像度をえることが原理的に困 難であり、また、液晶等を用いる三次元形状計測装置の 場合には、解像度を高めるために、複数の画像を得る必 要が有るので、長い計測時間を要していた。

【0005】この発明は、前述の従来技術の問題点に鑑 みなされたものであり、その目的は、計測性能(計測精 度、計測所要時間等)を向上すべく改良された三次元形 状計測装置を提供することにある。

100061 【課題を解決するための手段】この発明では前述の目的

1) 計測対象物体からの反射光を入力してこの反射光に 対応する画像信号を出力する撮像手段と、計測対象物体 または撮像手段を平面状をした載置面上に載置して搬送 する搬送手段と、搬送手段の搬送方向に関する垂直方向 から計測対象物体にスリット光を照射すると共に、この 光束の幅方向が搬送手段の搬送方向に対して垂直方向と なるように設置された光源装置と、光源装置からの前記 光束が計測対象物体に当たって反射した反射光を振像手 段に導く反射光用の伝達手段と、摄像手段が出力する画 像信号を処理して計測対象物体の形状を演算する画像信 号の処理手段とを備えた三次元形状計測装置において、 **撮像手段は、スリット状の前記の光束の幅方向を含む平** 面内に、その受光部を計測対象物体側に向けて設置され たものであり、反射光用の伝達手段は、前記光束の幅方 向を含む平面に関して互いに反対面側となる領域に, そ れぞれが二次元平面をなす反射面を持つ2枚の反射鏡を 備えた一対の反射鏡構成体でなり、それぞれの反射鏡構 成体が備える第1の反射鏡は、その反射面を操像手段の 受光部側に向けてその二次元平面の一方の座標軸を光東 の幅方向を含む前記平面に平行させると共に、その反射 面の他方の座標輪と光束の幅方向を含む前記平面とのな す角度が総角をなして設置され、それぞれの反射光用の 伝達手段が個える第2の反射鏡は、その反射面を計測対 象物体側に向けてその一方の展標軸を第1 の反射 方の座標軸に平行させると共に、その反射面で受けた計 制力象物体から及射された光度の前記反射光を第1の反 射鏡の反射面に向けて反射する位置に反射光を第1の反 組折向を含む前記平面に関して互いに反対面配となる領 域に計劃対象物体からそれぞれ反射された前記の反射光 が、複像手段によって受光されるようするものであり、 通像信号の処理手段は、それぞれの反射鏡標成体からの 反射光対応する面織信号を入力し、これ等の画像信号 を互いに連問させて処理して計劃対象物体の形状を演算 するものである精成としたこと、または

2) 計測対象物体からの反射光等を入力してこの反射光 等に対応する画像信号を出力する撮像手段と、計測対象 物体または撮像手段を平面状をそした載置面上に載置し て搬送する搬送手段と、搬送手段の搬送方向に関する垂 直方向から計測対象物体にスリット状の第1の光束を照 射すると共に、この第1の光束の幅方向が搬送手段の搬 送方向に対して垂直方向となるように設置された第1の 光源装置と、第1の光源装置からの前記の第1の光束が 計測対象物体に当たって反射した反射光を振像手段に導 く反射光用の伝達手段と、撮像手段が出力する画像信号 を処理して計測対象物体の形状を演算する画像信号の処 理手段とを備えた三次元形状計測装置において、摄像手 段は、第1の光源装置から照射された第1の光束の幅方 向を含む平面内に、その受光部を計測対象物体側に向け て設置されたものであり、反射光用の伝達手段は、振像 手段が位置する第1の光束の幅方向を含む前記平面に関 して互いに反対面側となる領域に、それぞれが二次元平 面をなす反射面を持つ2枚の反射鏡を備えた一対の反射 鏡構成体でなり、それぞれの反射鏡構成体が備える第1 の反射鏡は、その反射面を撮像手段の受光部側に向けて その二次元平面の一方の座標軸を第1の光束の幅方向に 平行させると共に,その反射面の他方の座標軸と第1の 光束の幅方向を含む前記の平面とのなす角度が鈍角をな し、しかも、それぞれの反射鏡構成体が備える第1の反 射鏡の、第1の光源装置からの第1の光束の幅方向を含 む平面側の相互間に間隙を介在させて設置され、それぞ れの反射鏡構成体が備える第2の反射鏡は、その反射面 を計測対象物体側に向けてその一方の座標軸を第1の光 束の幅方向に平行させると共に、その反射面で受けた計 測対象物体が反射した第1の光束の反射光を第1の反射 鏡の反射面に向けて反射する位置に設置され、第1の光 束の幅方向を含む前記平面に関して互いに反対面側とな る領域に計測対象物体からそれぞれ反射された前記の反 射光が、撮像手段によって受光されるようにするもので あり、計測対象物体の搬送に供せられる搬送手段または 計測対象物体を載置する載置台は、少なくとも計測対象 物体を載置する部位に、この第1の光束の持つ幅方向と

平行させた幅方向を有する不りット状の間口部を設けるものであり、搬送手段の機像手段の受光部に関する反対 製には、前犯間回節および第1の反射線の相互印刷的 の間隙を通して機像手段の受光部に向けてスリット状の 第2の光源を照射する第2の光源装置が設置されて結り、この第2の光源装置が供給するスリット状の前記の 第2の光東は、スリット状の第1の光東の幅方向と平行する場方向を中するものであり、画像信号の処理手段は、スリット状の第2の光東に対抗する形との前距反射操作以対応する配位に対抗する場合と、スリット状の第2の光東に対抗する画像信号と、スリット状の第2の光東に対抗する画像信号を入力し、それぞれの画像信号を互いに補間させた。

3) 計測対象物体からの反射光を入力してこの反射光に 対応する画像信号を出力する撮像手段と、計測対象物体 または操像手段を平面状をした載置面上に載置して搬送 する搬送手段と、搬送手段の搬送方向に関する垂直方向 から計測対象物体にスリット光を照射すると共に,この 光束の幅方向が搬送手段の搬送方向に対して垂直方向と なるように設置された光源装置と、光源装置からの前記 光束が計測対象物体に当たって反射した反射光を撮像手 段に導く反射光用の伝達手段と、撮像手段が出力する画 像信号を処理して計測対象物体の形状を演算する画像信 号の処理手段とを備えた三次元形状計測装置において、 光源装置は、スリット状の前記の光束を照射する複数の 個別光源装置でなり、それぞれの個別光源装置は、照射 する前記光束の幅方向がいずれも、搬送手段の搬送方向 に対して垂直方向になると共に、微送手段の搬送方向に 沿って互いに平行かつ関隔を設けて設置されるものであ り、撮像手段は、光源装置が備えた複数の個別光源装置 が照射する前記光束の内の、搬送手段の搬送方向に関し てほぼ中央部に存在するスリット光の幅方向を含む平面 内に、その受光部を計測対象物体側に向けて設置された ものであり、反射光用の伝達手段は、撮像手段の位置に 存在する光束の幅方向を含む平面に関して互いに反対面 側となる領域に、それぞれが二次元平面をなす反射面を 持つ2枚の反射鏡を備えた一対の反射鏡橋成体でなり、 それぞれの反射鏡構成体が備える第1の反射鏡は、その 反射面を撮像手段の受光部側に向けてその二次元平面の 一方の座標軸を光束の幅方向を含む前記平面に平行させ ると共に、その反射面の他方の座標軸と光束の幅方向を 含む前記平面とのなす角度が鉱角をなして設置され、そ れぞれの反射光用の伝達手段が備える第2の反射鏡は、 その反射面を計測対象物体側に向けてその一方の座標軸 を第1の反射鏡一方の座標軸に平行させると共に、その 反射面で受けた計測対象物体から反射された前記光束の 反射光を第1の反射鏡の反射面に向けて反射する位置に 設置され、前記光束の幅方向を含む前記平面に関して互 いに反対面側となる領域に計測対象物体からそれぞれ反 射された前記反射光が、撥像手段によって受光されるよ

うするものであり、画像信号の処理手段は、それぞれの 反射鏡構成体からの複数の個別光源装置を光源とする前 記反射光に対応する画像信号を互いに補間させて処理し て計測対象物体の形状を演算するものである構成とした ーレ または

- 4) 前記3項に記載の手段において、撮影制御手段を備 え、撮影制御手段は、操像手段による操像の実行を、搬 送手段により搬送される物体または撮像手段が、複数の 個別光源装置によるスリット光の搬送手段の搬送方向に 関して両端に位置するスリット状の前記の光束間の間隔 と、隣接する前記スリット光の相互間隔の和に等しい距 離だけ移動するに要する時間と同一の周期で行わせる動 作信号を撮像手段に与えるものである構成としたこと、
- または 5) 前記3項に記載の手段において、光源装置は、それ ぞれの個別光源装置が照射する光束の幅方向の相互間隔 が、等間隔であり、また、撮影制御手段を備え、この撮 影制御手段は、摄像手段による撮像の実行を、搬送手段 により搬送される物体または撥像手段が、複数の個別光 源装置によるスリット光の搬送手段の搬送方向に関し て,それぞれのスリット状の前記の光束間の相互間隔に 等しい距離だけ移動するに要する時間と同一の周期で行 わせる動作信号を振像手段に与えるものである構成とし たこと、または
 - 6) 計測対象物体からの反射光を入力してこの反射光に 対応する画像信号を出力する撮像手段と、計測対象物体 または撮像手段を平面状をした載置面上に載置して搬送 する搬送手段と、計測対象物体にスリット光を照射する 光源装置と、光源装置からの前記光束が計測対象物体に 当たって反射した反射光を操像手段に導く反射光用の伝 達手段と、撮像手段が出力する画像信号を処理して計測 対象物体の形状を演算する画像信号の処理手段と、を備 えた三次元形状計測装置において、光源装置は、スリッ ト状の第1の光束群を照射する複数の個別光源装置を持 つ第1の光源装置群でなり、それぞれの個別光源装置 は、照射する光束の幅方向が、いずれも計測対象物体が 載置される載置面に対して水平方向になると共に, それ ぞれの幅方向が互いに平行かつ互いに間隔を設けらるよ うに設置されるものであり、反射光用の伝達手段は、共 に円錐形状の反射面を有すると共に、それ等の中心軸線 が搬送手段が持つ載置面に対して垂直となり、しかも, それ等の中心軸線が同心となるように設置された2個の 反射鏡を備え、反射光用の伝達手段が備える第1の反射 鏡は、その反射面を操像手段の受光部側に向けて設置さ れ、反射光用の伝達手段が備える第2の反射鏡は、その 反射面を計測対象物体側に向けると共に, その反射面で 受けた計測対象物体から反射された前記第1の光束群の 反射光を第1の反射鏡の反射面に向けて反射する位置に 設置されてなり、操像手段は、その受光部を計測対象物 体側に向けると共に、2個の前記反射鏡が持つ円錐形状

をなす反射面の,その円錐形の中心輪線上にその受光部 が位置するよう設置されたものであり、画像信号の処理 手段は、反射光用の伝達手段を介して入力された計測対 象物体からの前配反射光に対応する複数の画像信号を入 カし、これ等の画像信号を互いに補間させて処理して計 測対象物体の形状を演算するものである構成としたこ

と、さらにまたは 7) 前記6項に記載の手段において、搬送手段の搬送方 向に関する垂直方向から物体にそれぞれ第2のスリット 光群を照射する複数の個別光源装置からなる第2の光源 装置群を備え、第2の光源装置群の持つ複数の個別光源 装置は、それぞれの光束の幅方向が搬送手段の搬送方向 に対して垂直方向となると共に、これ等の光束がその幅 方向で、搬送手段の搬送方向に沿って互いに平行するよ うに設置されたものであり、画像信号の処理手段は、反 射光用の伝達手段を介して入力された物体からの第1の 光源装置群よりの第1の光束群の反射光,および,前記 の第2の光束群の反射光に対応する画像信号を入力し, それぞれの反射光に対応する画像信号を互いに補間させ て処理して物体の形状を演算するものである構成とした こと、により達成される。

[0007]

- 【作用】この発明においては、 (1) それぞれの反射鏡構成体が備える第2の反射鏡 は、従来例によるカメラの、物体の反射光を入力する受 光部が位置されていた位置に設置される。物体から反射 したスリット光は、このように設置されたそれぞれの第 2の反射鏡に入射する。また、それぞれの反射鏡構成体 が備える第2の反射鏡と第1の反射鏡とは、その反射面 の一方の座標軸を互いに平行させて設置されていること で、第2の反射鏡に入射したうえで反射した前記反射光 は、物体から反射したままの状態を維持して、同一の反 射鏡構成体が備える第1の反射鏡に入射される。 それぞ れの反射鏡標成体の第1の反射鏡で反射した前記反射光 は、同時に撮像手段の受光部に入射する。
 - 【0008】従って、撮像手段には、物体の前配スリッ ト光の幅方向を含む平面に関して互いに反対面側となる 領域に反射した前記スリット光の反射光が、同時に入射 することになる。このことは、撮像手段には、前記平面 に関して互いに反対側の斜め上方から、物体からの反射 光を受光した場合に得られるそれぞれの画像が、1台の 撮像手段による画像で得られることになる。

【0009】物体を撮像手段で撮像する場合に、例えば 物体の形状がドーム状である場合等に、物体からの反射 光を受光する位置と物体の形状との関係で、ある部位の 物体で反射した反射光を入射させることができないこと が有るが、この発明による操像手段で得られる画像で は、一方の反射鏡構成体を介した反射光であっては陰に なることで画像が欠落する物体部位が有っても、この部 位の画像は他方の反射鏡構成体を介した反射光による画 像により得ることができる。 一値像信号を画像信号の 処理手段により、前記平面に関して互いに反対面側となる 領域に反射した反射光による面像信号を互いに補間さ せて処理し、欠落された物体部分の画像を補関し合うこ とで、ドーム状のような形状の物体の正確な計測が可能 となる。

(2) 第1の光線装配による前記 (1) 項による作用 に、第2の光源装置が供給する第2のスリット光による 作用が加えられる。この第2のスリット光は、搬送手 または載置もの動体を破電する載置面に設けられたスリ ット状の閉口部と、それぞれの反射鏡構成体が個よる第 1の反射鏡の相互間に設置された間談とを通して、振像 手限の受光部に向けて服針される。またこの第2のスリ ット光は、撮像手段の受光部において、第1の光源装置 が供給した第2のスリット光による。それぞれの反射鏡 構成体を介して入射されるそれぞれの反射光に偶域に挟 まれた、中間の領域に入射される。

[0010] 撥像手段の中間の領域に得られる画像は、 前記の間口部上に物体が存在していない場合には、第2 のスリット光そのままのスリット状の画像である。しか し、前記順口部上に物体が遊霞されている場合には、物 体によって第2のスリット光の一部が遮蔽されることに なるので、中間の領域に得られる画像も、物体によった をされた部分が次落したものとなる。例えば、物体をそ の最大幅が間口部上に位置するように載置すれば、この 第2のスリット光の大路した部分が物体の最大幅である ことで、第2のスリット光の画像によって、物体の緘方 向付法的情報を正確に得ることが可能となる。

【0011】物体の熔部周辺部位において、反射光が弱いとか、物体形状の変化が微しい等のために、第1のスリット光による顕像からだけては計測精度の維持が1日曜である場合に、第1のスリット光による顕像店号の補正、補間処理に、第2のスリット光の顕像店号を用いることで、計測構度を向上させることが可能となる。

(3) 前記(1)項による作用に、光源装置として鍛送 手段の鍛送方向に沿って互いに平行かつ間隔を設けられた複数の個別光源装置から照射されるところの、複数の スリット光による作用が加えられる。

【0012】それぞれの個別光顔装置から照射されたスリット光は、前記(1)項で述べたスリット光による反射光と同様に、擬像年段に入射される。ただし、こ内等の個別光源装置は、前記(1)項で述べた光源装置によるスリット光とは異なり、築送手段の搬送方向に沿って互いに平行かの間隔を設けて設置されている。このために、個別光源装置から照射されたスリット光によって機争手段で得られる画像は、前記(1)項で述べたスリット光による画像に対して、前記問隔に対応する間隔を概を指しれたものとして得られることになる。このために、後数の優別光顔装置によるスリット光が当たっている範囲分の複数のスリット光

に対応する複数の画像が、TOの撮影によって得られることになる。

【9013】(4)前記(3)項において、機影制御手段を備え、この機影制御手段から出力された動作信号により、幾後手段は、複数の個別光源装置によるスリット光の搬送手段を搬送方向に関して、両側に位置するスリット光明の間隔と、瞬後する前記スリット光の相互間隔の和に等しい距離だけ移動するに要する時間と同一の網が連続して選択を行う。これにより、両端に位置するスリット光の間と解接するスリット光の間と解接するスリット光の間と解接である。

[0014] (5) 前記 (3) 項において、撮影制御手段を傷え、この撮影制御手段から出方された動作信号により、接後手段は、複数の側列洗験基型とよるメリット光間の相互間隔に等しい単離だけ移動するに要する時間と同一の周期で連続して撮影を行う。これにより、物体の1つの部位の画像が、側別洗験接置の設置されている含数と同じ数だけ得られることになる。ところで、これ等の画像は、最初に得られた画像と、この画像が得られた原動体なの健康から、物体が異なる。その一定、これ等の画像においては、スリット光の租工間隔だけ移動した後の画像とからなる。そって、これ等の画像においては、スリット光の配質的に対しては、関係といるというに、同一個所を1分配を対した。またなり、これに異なる多数の角度から観測した場合の画像信号を得ることが可能となる。観測した場合の画像信号を得ることが可能となる。

【0015】物体を接像手段で援影する場合に、物体の 形状が凹凸を持つ場合等に、物体からの反射光を受光す る位置と物体の形状との関係で、ある部位の動体で反射 した反射光を入射させることができないことが有るが、 この発別による提像手段で得られる画像では、ある角度 で受光した場合の反射光であっては熱になることで画像 が欠落する物体部位が有っても、この部位の画像は他の 角度で受光した他の画像により得ることができる可能性 を持つ。

【0016】これにより、前記(1)項による作用に加えて、同一部位を互いに異なる多数の角度から観測した場合の画像信号を互いに補同させて処理して、欠落された物体部分の画像を補間し合うことで、大きな四凸を持つ形状の物体であっても正確な計測が可能となるのである。

(6) 第1の光源装置群が備える複数の個別光源装置に よる第1のスリット光辞のそれぞれの光東は、スリット 状であり、しかも物体が敏震されている敏度配対し て、その幅が向かいずれも水平方向であり、しかも互い に平行かの関係が設けられたスリット光である。それぞ れのスリット光による反射光は、物体の周囲を一巡する 最快のものとなる。このそれぞれの反射光は、前記

(1) 項による作用とほぼ同様にして、第2の反射鏡と 第1の反射鏡に順次入射して、第1の反射鏡から反射さ れる。ところで、反射光用の伝達手段が備える第1の反 射鏡と第2の反射鏡が、共に円錐形であること等によ り、第1の反射鏡から反射する反射光は、スリット光が 物体から反射したままの状態を維持する。

【0017】このために前記反射光は、物体の周囲を一 巡する環状であり、それぞれの第1のスリット光群によ る反射光は、それぞれのスリット光の相互間隔に従う物 体の等高位置で反射した反射光に対応する。この第1の 反射鏡からの反射光が、撮像手段の受光部に入射する。 従って、撮像手段では、複数のスリット光が照射された 部位のそれぞれの等高位置の物体の形状を表す画像が、 1台の撮像手段での1回の撮影による画像で得られるこ とになり、1台の操像手段を用いての1回の撮影によっ て、物体の三次元形状の計測が可能となる。

【0018】 (7) 第1の光源装置群による前記(6) 項による作用に、第2の光源装置群の備える複数の個別 光源装置による第2のスリット光群による作用が加えら れる。この第2のスリット光群による反射光は、前記

(3) 項で述べたスリット光による反射光と同様にし て、撮像手段に入射される。このために、第1の光源装 置詳の第1のスリット光群の反射光による画像と、第2 のスリット光群の反射光による画像とは、互いに交差し た状態で得られる。

【0019】第1のスリット光祥による画像と、第2の スリット光群による画像とが交差した交点に着目する と、第2のスリット光群の画像上の交点側ついて考察し た場合に、互いに隣接する交点間の画像は、互いに隣接 する第1のスリット光群によるスリット光が照射された 異なる等高位置の間の物体の形状を表すものである。従 って、第1 のスリット光群による画像信号に加えて、第 2のスリット光群による画像信号を用いることで、等高 線間の物体形状が補間された、精度の一層高い物体の三 次元形状の計測が可能となる。

[0020]

【実施例】以下この発明の実施例を図面を参照して詳細 に説明する。

実施例1;図1は、請求項1に対応するこの発明の一実 **施例による三次元形状計測装置を説明する側面図であ** り、図2は、図1中に示した処理手段のブロック図であ る。図3は、図1中に示した三次元形状計測装置で得ら れる一例としての画像のグラフであり、(a)は、物体 の先端部にスリット光が照射されている場合であり、

(b) は物体の中心部にスリット光が照射されている場 合であり、(c)は、スリット光の照射位置を物体が通 遇してしまった場合である。

【0021】図1,図2において、1は、撮像手段であ る既知のITVカメラ2と、計測対象物体3を載置して 搬送する搬送手段である既知のコンベア4と、光源装置

5と、一対の反射鏡構成体 b A. 6 B でなる反射光用の 伝達手段と、ITVカメラ2が出力する画像信号の処理 手段7とを備える三次元形状計測装置である。光源装置 5は、カメラ2の撮影の邪魔にならないように、コンベ ア4の搬送方向(図1中に矢印Xで示した。) に対して 直角方向の斜め上方からコンペア4の載置面4aに対し てスリット光51を照射する装置であり、例えば、レー ザー光源装置とシリンドリカルレンズとを組み合わせた 装置である。光源装置5は、スリット光51のスリット 状の幅方向がコンベア 4の搬送方向に対して垂直方向と なるように設置されている。カメラ2は、スリット光5 1の幅方向を含む平面1a(載置面4aに対して垂直な 平面である。)内に、その受光部21を物体3側に向け て設置されたものであり、受光部21に入射された,物 体4から反射したスリット光51の反射光に対応する画 優信号2aを出力する。

【0022】一対の反射鏡構成体 6A, 6Bのそれぞれ は、平面1aに関して互いに反対面側となる領域に設置 され、それぞれが平面をなす反射面を持つ2枚の矩形状 の反射鏡を備えている。一方の反射鏡構成体 6 Aの備え る第1の反射鏡61Aは、その反射面61Aaを受光部 21側に向けて、矩形状の一辺を平面1aに平行させる と共に,矩形状の反射面61Aaの平面1aとのなす角 度 θ_{BIA} が鈍角をなして設置されている。一方の反射鏡 構成体6Aの備える第2の反射鏡62Aは、その反射面 62Aaを物体3側に向けて、その矩形状の一辺を, 反 射鏡61Aの矩形状の一辺に平行させると共に、その反 射面62Aaで受けた物体3から反射されたスリット光 51の反射光51Aを反射鏡61Aの反射面61Aaに 向けて反射する位置に設置されている。他方の反射鏡構 成体6Bの備える第1の反射鏡61Bは、その反射面6 1Baを受光部21側に向けて、矩形状の一辺を平面1 aに平行させると共に,矩形状の反射面61Baの平面 1 a とのなす角度 θ 618 が鈍角をなして設置されてい る。一方の反射鏡構成体 6 B の備える第2の反射鏡 6 2 Bは、その反射面62Baを物体3側に向けて、その矩 形状の一辺を,反射鏡61Bの矩形状の一辺に平行させ ると共に、その反射面62Baで受けた物体3から反射 されたスリット光51の反射光51Bを反射鏡61Bの 反射面61Baに向けて反射する位置に設置されて**い** る。すなわち、反射鏡構成体 6 A と反射鏡構成体 6 B と は、平面1 a に関して、互いに面対称となるように構成 されている。反射鏡構成体6A,6Bは、物体3から反 射されたそれぞれの反射光 5 1 A, 5 1 Bを、反射鏡 6 2A, 62Bで受光して、反射鏡61A, 61Bに向け て反射し、反射鏡61A,61Bは、反射鏡62A,6 2 Bに映る物体 3 の像の全体が、カメラ 2 の受光部 2 1 によって受光されるようにしている。なお、反射鏡61 Bの平面1a側の辺と、反射鏡61Aの平面1a側の辺 との間には、間隙が存在していても、また間隙が存在し ていなくても、どちらでも差し大人は無い。

【0023】 画像信号2 a の処理手段7 は、A / D 変換 回路部71と、複数のフレームメモリ72と、処理回路 部73と、データバス74とを備えている。A / D 変換 回路部71は、アナログ信号である画像信号2 a を入力 して、デジタル信号に変換したうえでフレームメモリ7 2 に出力する。フレームメモリ72 は、デジタル化され た画像信号2 a を入力して総約する。処理回路部73 は、フレームメモリ72に格納されているデジタル化され た画像信号2 a を、データバス74を介して取り出 し、よく知られた三角側置の原理とより、面酸信号2 a に従う物体3の高との第14等の複算を行う。

【0024】図1、図2に示した三次元形状計劃装置1 は前述の構成としており、光切斯社を利用して物体に対 三次元形化を計劃する装置である。この三次元形状計劃 装置1では、物体3は、コンペア4の載置面4 a 上に装 置されて、図1において紙面に向かって左から右へと響 送される、その間に平面1 a を重直に機切とその際 に、スリット光51の照料を受ける。このため、まずそ の先端部がスリット光51の照料を受ける。このため、ますぞ の先端部がスリット光51の原料を受けるにの状態の 物体3の位置は、図1(a)中心点線で能いた物体3の 中央線が符号と、で示した部位に在る位置である。)。 の状態においては、物体3がこの事例ではドーム状の 形状をしているので、反射光51Aの反射線61Aへの 到端は、物体3自身により助げられる。従って、カメラ 2の受光第21によって受光されるのは、反射光51B だけとなる。 【0025】ここでカメラ 2 で得られる面像フレーム 9

を説明する。図3において、911は、反射光51名に 対する画像フレームであり、912は、反射光51Bに 対する画像フレームであり、912は、反射光51Bに 対する画像カナラ2によって、反射光51Aと反射光5 1Bの両反射光に対する画像を得ることができるのであ る。ところで物体3の中央線がX,の位置に有る場合で は、カメラ2で得られる画像フレーム9は、前記した理 由により、画像フレーム911中には何の画像も存在せ ず、画像フレーム912中に、物体3の中央線がX,の 位置に有る場合に対応する反射光51Bによる画像31 1bが存在するのみである。この画像フレーム9中の画 像は、画像程号2aとしてカメラ2から出力され、A/ D変換回路部71を介してデジタル化されたうえで、フ レームメモリ72の1枚に格納される。

[0026] 物体3の敷送が進み、物体3の中央線が符 号X2で示した部位にある位置、すなわち、物体3の中 央線が平面1mに合致する位置(この状態の物体3の位 歴を、図1(3)中で実験で振いて示してある。)に到 造すると、反射光51A、51Bはそれぞれ反射鏡61 A、61Bに到達する。この場合には、図3(b)中に ホすごとく、画像フレーム911中には、物体3の中央 線がX2の位置に有る場合に対応する反射光51Aによ

る画像312aが存在し、画像フレーム912中には、 物体3の中央線がX2の位置に有る場合に対応する反射 光51Bによる画像312bが存在することになる。こ の画像フレーム9中の画像も、画像信号2aとしてカメ ラ2から出力され、別のフレームメモリ72の1枚に格 納される。

【9027】さらに、物体3の搬送が進み、物体3の後端部が平面1 a の位置を適当する【この状態の物体3の位置を、図1 (a) 中で点線で描いた物体3の中央操が有分3。で示した部位に存在位置、〕と、反射光5 1 A、5 1 B はそれぞれ破値而4 a で反射したうえで、反射鏡6 1 A、6 1 B に到達する。この場合では、図3 (c) 中にデオごとく、回像フレーム9 1 1 中には、数置面4 a の位置に対応する反射光5 1 Aによる画像3 1 3 a が存在し、画像フレーム9 1 2 中には、数電面4 a の位置に対応する反射光5 1 Bによる画像3 1 3 bが存在であることになる。この画像フレーム9 中の画像も、画像信号2 a としてガメラ 2 から出力され、さらに別のフレームメモリフ 2 の1 校に格納される。

る。 【0029】これらのフレームメモリ72に格納された 画像信号2 a が、処理回路部73に取り出されて、演算 処理が行われる。例えば、位置313における画像信号 2 a に記録されている載置面 4 a の位置に関する画像信 号2aを基にして、位置311における画像信号2aに 記録されているその位置においてスリット光51が照射 されている物体3に部位の高さが、三角測量の原理によ り演算される。また、位置X,付近の反射光51Bによ る画像信号2aと、位置X。およびその付近における反 射光51A, 51Bによる画像信号2aと、位置X。付 近から位置Xaに至る間の反射光51Aによる画像信号 2aが総合されて処理される。反射光51Aによる画像 信号2aと反射光51Bによる画像信号2aとが、搬送 方向に関して、物体3の互いに反対側となる部位に関す る画像信号2 a であることに留意すると、カメラ2によ り取得できる物体3の画像が一部欠落することがあって も、三次元形状計割装置1で報かれたこれ等の画像信号2 a を総合して処理することで、欠落された物体部分の 画像を補間し合うことが可能となり、これにより、物体3の形状がドーム状のような形状であっても、物体3全 体の形状計測を正確に行うことが可能となるのである。 【0030】実施例2:図4は、請求項2に対応する。 【0030】実施例2:図4は、請求項2に対応する。 【0030】実施例2:図4は、請求項2に対応する。 【0030】実施例2:図4は、請求項2に対応する。 「0030】実施例2:図4は、請求項2に対応する。 の発明の一実施例による三次形状計測装置を形明する 例面図であり、図5は、図4中に示した三次元形状計劃 装置で得られる一例としての画像のグラフである。図4-は、画像の補間方法を説明するグラフである。図4-の発明の一実施例による三次元形状計測装置と同一部分 には同じ符号を付し、その説明を省略する。図4において、121は、図1、図2に示した請求項1に対応するこ

の発明の一実施例による三次元形状計画装置1に対して、反射線構成体66,6Bとコンペプ 4 に替えて、反射線構成体66,6Dとコンペプ 4 Aを用いるようにすると共に、第2の光源装置を7 を備えるようにした三次元形状計画装置変数である。なおこの場合、光源装置6031月を703日、反射線構成体66,6Dの反射線構成体66,6Dで対する相違点は、反射線構成体66,6Dでは、反射線61Bの平面1a側の辺と、反射線61Aの平面1a側の辺との間には、間接6Jが4平形成される必ず

A、6 BL 対する相違点は、反射機構点体6 C、6 Dでは、反射機6 1 Bの平面1 a 側の辺との間には、間線6 が4 形成される必要が有ることである。コンペア4 Aのコンペア 4 に対する相違点は、少なくとも物体3 を破費する節位に、間、取価1 a に平行さた権力向を有するスリット状をなしている。光源装置を7 以、コンペア4 Aのカメラ2 の受光節2 1に関する反対衝側に数度なれ、関い毎年1 13よび間線6を通して、受光節2 1に向けて平行光線による第2のスリット光5 9 を服封する。このスリット光5 9 に、第1のスリット光5 1 の個折向と平行する幅方向を有するものである。

[0032] 図4に示した三次元形状計測装置 1 A Lián 流の構成としており、光切断法を利用して物体3の三次元形状計劃を整置するた。こで、三次元形状計劃を置したいて、カメラ2で得られる画像フレーム9 を認明する。図5中に示したごとく、三次元形状計劃装置 1 の場合とは、異なり、間線Gが存在していることにより、反射光51 B に対する画像フレーム9 2 Li 反射光51 B に対する画像フレーム9 2 3 が得られ、ことになる。この間隔の部位にスリット光51 8 による画像が形成される画像 フレーム9 2 3 が得られ、ことになる。この間隔の部位にスリット光51 2 による画像が形成される画像 フレーム9 2 3 が得られ、ことになる。この間隔の部位にスリット光51 2 による画像が形成される画像 フレーム9 2 3 が得られ、ことになる。この間隔の部位にスリット光51 2 による画像が形成される画像 フレーム9 2 3 が得られ、ことになる。これ、1 2 にないました。これ、1 2 にないました。これ、1 2 にないました。1 にないました。1 2 にないまた。1 2 にないました。1 2 にないました。1 2 にないまた。1 2 にないまた

【0033】 画像フレーム923に得られるスリット光 59の画像は、関ロ部41上に物体3が存在していない 場合には、スリット光59が持つそのままのスリット状 の画像である。しかし、図4に示した関ロ部41上に物

体3が裁置されている場合には、物体3によってスリッ ト光59の中間部が遮蔽されることになるので、画像フ レーム923に得られるスリット光59による画像は、 図5中に符号591で示したごとく、物体3により遮蔽 された部分Wが欠落したものとなる。例えば、物体3を その最大幅が開口部41上に位置するように載置すれ ば、このスリット光59の欠落した部分Wが物体3の最 大幅であるとして直接得ることが可能になるのである。 【0034】物体3の形状によっては、画像フレーム9 21,画像フレーム922で得られる物体3の画像で は、物体3の端部部分を含む全ての画像を得ることはで きないことが多いものである。しかし、三次元形状計測 装置1Aでは、画像フレーム9Aに対応する画像信号2 a を用いて処理回路部73において演算処理を行うこと ができる。三次元形状計測装置1Aにおける処理回路部 73における演算処理方法を図6によって説明する。図 6中に示した物体3の画像311bでは、物体3の形状 性状等が原因で物体3の端部部分の反射光51Bが弱 くなったために、物体3の端部部分の画像が得られてい ない。すなわち、画像311bでは、載置面48相当す る面上で、図6中のA点に相当する画像311bのP点 から端部B点までの間の画像が欠落している。このため に、P点からB点の間を補間する必要がある。この場 合、B点に関するデータが無いので、この補間作業は推 定等により実施しなければならず、P点以降をどのよう に補間するかにより物体3の形状の計測精度に影響を受 けざるをえないところである。三次元形状計測装置1A においては、物体3の最大幅Wを欠落部分として持つス リット光59による画像591が同時に得られており、 物体3の最大幅Wが正確に計測される。画像311bの 端部B点は、この画像591の欠落個所の境界点として 得ることができる。この実測データによるB点を基にし て、P点からB点の間を補間することができることで、 物体3の端部および端部付近の形状を正確に補間するこ とが可能となるのである。なお、このP点からB点間の 補間方法は、直線補間、曲線補間、または、物体3の特 長に適合した適宜の補間方法を用いることができるもの である。

【0036】実施例3:図7は、請求項3~5に対応するこの発明の一実施例による三次元形状計制製置を説明する順面図であり、図8は、図7中に示した三次元形状計制製造で得られる一例としての画像のグラフであり、図9は、図7におけるR部の詳細図である。図7~図9において、図1~図3に示した請求項1に対応するこの発明の一実施例による三次元形計制製産と同一部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。

【0036】図7において、1Bは、図1,図2に示した請求項1に対応するこの発明の一実施例による三次元 形状計例装置1に対して、光源装置として光源装置5に加えて、光源装置6C~5Fを備えるようにすると共

8を備えるようにした に、必要に応じて、撮影制御手の 三次元形状計測装置装置である。それぞれの光源装置 5 C~5 F は、光源装置 5 と同一の光源装置であり、光源 装置5と同様に、カメラ2の撮影の邪魔にならないよう に,コンベア4の搬送方向に対して直角方向の斜め上方 から、光源装置 5 によるスリット光 5 1 と平行させて、 スリット光51C~51Fをそれぞれ出射する。光源装 置5C~5Fは、スリット光51とスリット光51C~ 51Fとが、図7中の示したごとく、互いに等しい関係 L。となるように設置される。

【0037】撮影制御手段8は、カメラ2による撮影の 実行を、スリット光群51Σ(以降、スリット光51, 5 1 C~5 1 Fを総称する場合には、このように言うこ とがある。) の両端に位置するスリット光(三次元形状 計測装置1日の場合には、スリット光51Cとスリット 光51 Fである。)の間隔 L_2 +間隔 L_0 に等しい距離 だけ、物体3が移動するに要する時間と同一の周期、あ るいは、カメラ2による撮影の実行を、間隔し。に等し い距離だけ物体3が移動するに要する時間と同一の周期 で行わせる撮影信号8aを、カメラ2に与える装置であ

【0038】図7に示した三次元形状計測装置1Bは前 述の構成としており、光切断法を利用して物体3の三次 元形状を計測する装置である。光源装置 5 C~5 F から 出射されるスリット光51C~51Fは、光源装置5に よるスリット光51と同様にして、物体3を照射する。 スリット光51C~51Fの照射を受けた物体3は、そ れぞれに対応する反射光51CA~51FAおよび51 CB~51FBを反射する。スリット光51による反射 光51A, 51Bを含めた反射光群51ΣA (以降、反 $(L_2 + L_0) \times n \ge L$

また、撮影制御手段8として、間隔L。に等しい距離だ け物体3が移動するに要する時間と同一の周期でカメラ 2 に撮影を行わせる撮影信号8 a を出力するものを用い た場合について、図9により説明する。ある撮影タイミ ングにおいて、物体3の位置が、図9中に実線で示した 位置に在ったものとする。その際のスリット光5 Dによ り照射を受ける位置を位置Qとする。物体3が例えばL n ×m (図9に示した場合では、m=2である。) だけ -移動した後の物体3上の位置Qは、スリット光5Eによ り照射を受けることになる。

【0042】 載置面4aで反射したスリット光5Dに対 応する反射光を、第2の反射鏡62Aおよび第2の反射 鏡62Bで受光する角度は、それぞれ角度 θ_{1A} , θ_{1B} で あり、載置面4aで反射したスリット光5Eに対応する 反射光を、第2の反射鏡62Aおよび第2の反射鏡62 Bで受光する角度は、それぞれ角度 θ_{2A}, θ_{2B}である。 すなわち、物体3が間隔し。に等しい距離だけ移動する 毎にカメラ2で物体3を撮影して、それ等に対応する画 像信号2aをフレームメモリ72に格納するようにする

射光 5 1 A, 5 1 C A ~ 5 T F A を総称する場合には、 このように言うことがある。) と、反射光群 5 1 Σ Β (以降、反射光51B, 51CB~51FBを総称する 場合には、このように言うことがある。)は、スリット 光51,51C~51Fの等間隔L。である関係を保持 したまま、反射鏡構成体6A,6Aを介して受光部21 に入射する。

【0039】ここで、三次元形状計測装置1Bにおい て、カメラ2で得られる面像フレーム9Bを説明する。 図8中に示したごとく、三次元形状計測装置1Bにおい ては、三次元形状計測装置1の場合とは異なり、光源装 置として光源装置5.5A~5Fが設置されていること により、画像フレーム931には反射光51ΣAによる 画像312Σaが存在し、画像フレーム932には反射 **光51ΣBによる画像312Σbが存在する。この画像** フレーム 9 B中の画像は、画像信号 2 a としてカメラ 2 から出力され、A/D変換回路部71を介してデジタル 化されたうえで、フレームメモリ72の1枚に格納され

【0040】撮影制御手段8として、間隔L2+L。に 等しい距離だけ物体3が移動するに要する時間と同一の 温期でカメラ 2 に撮影を行わせる撮影信号 8 a を出力す るものを用いた場合には、物体3の図7においてのX方 向の全長し、にわたる要所の画像を取得するのに当た り、例えば三次元形状計測装置1の場合と比較すると、 (式1) による関係による撮影回数nに、カメラ2によ る撮影の回数を減少することが可能となる。

[0041] 【数1】

..... (1) ことで、それぞれ観測する角度が異なる物体3の同一部 位の画像を得ることができるのである。

【0043】物体3をカメラ2で撮影する場合に、物体 3の形状が凹凸を持つ場合等に、物体 3 からの反射光を 受光する位置と物体3の形状との関係で、ある部位の物 体3で反射した反射光を入射させることができないこと が有るが、三次元形状計測装置装置1Bで得られる画像 では、ある角度で受光した場合の反射光であっては陰に なることで画像が欠落する物体部位が有っても、この部 位の画像は他の角度で受光した他の画像により得ること ができる可能性を持つことになる。

【0044】これにより、同一個所を互いに異なる多数 の角度から受光した場合の画像信号2 a を互いに補間さ せて処理して、欠落された物体部分の画像を補間し合う ことで,大きな凹凸を持つ形状の物体3の正確な計測が 可能となるのである。

実施例4;図10は、請求項6に対応するこの発明の一 実施例による三次元形状計測装置を説明する側面図であ り、図11は、図10中に示した三次元形状計測装置で

【0045】第1の光頻装復群5Gは、光頻装置5を個別光頻装度装置として用い、それぞれの光頻装度5が開射するスリット光51a、51b、51cの個内向がいずれも物なが破侵される載度面4aに対して水平方向になると実に、互いに平行かつ相互間隔HG、による時間移となるように設置されるものである。なお、光頻装置5は、それぞれのスリット光51a、51b、51cが物体3の全局を模なく照射するようにするために、それぞれのスリット光51a、51b、51c低に複数台を水粉の増えれる

数が設置される。 【0046】反射鏡構成体6Gは、共に円錐形状の反射 面を有する一対となる第1の反射鏡61Gと第2の反射 鏡62Gとを備えている。反射鏡61Gは、その反射面 61Gaを受光部21側に向けて、その中心軸線がコン ペア4の載置面4aに対して垂直となり、しかもこの中 心軸線が受光部21の中心に一致するように設置されて いる。また、反射鏡62Gは、その反射面62Gaを物 体3側に向けて、その中心軸線が反射鏡61Gの中心軸 線と同心と共に、その反射面 6 2 G a で受けた物体 3 か **6反射された前記第1のスリット光詳51G(以降、ス** リット光51a, 51b, 51cを総称する場合には、 このように言うことがある。) の反射光群 5 1GAを反 射鏡61Gの反射面61Gaに向けて反射する位置に設 **置されている。すなわち、反射銃構成体6Gは、物体3** から反射された反射光群51GAを、反射鏡62Gで受 光して、反射鏡61Gに向けて反射し、反射鏡61G は、反射鏡62Gに映る物体3の像の全体が、カメラ2 の受光部21によって受光されるようにしている。 【0047】スリット光祥51Gが物体3で反射した反 射光詳51GAの持つ個々の反射光は、いずれも物体3 の周囲を一巡する環状であり、それぞれの反射光群 51 GAの持つ個々の反射光は、スリット光群51Gのそれ ぞれのスリット光 5 1 a , 5 1 b , 5 1 c の相互関隔日 。に従う物体3の等高位置で反射した反射光に対応す -る。ところで、反射鏡61Gと反射鏡62Gがその中心 軸を同心とした円錐形であることにより、反射鏡61G が反射する反射光は、物体3で反射した反射光辟51G Aの状態のままが保持される。

制装置1の場合とは異なり、物体3の周囲から水平4次 リッド非51Gが開始されるので、それによる反射光 野51GAもかな3の周囲を一巡する開状となる。それ ぞれの反射光群51GAによる反射光は、スリット光時 51Gのそれぞれのスリット光51a。51b、51c の相互問題は、定従う物体3の等高線となって現れる。 すなわち、画像フレーム9Cには、それぞれ、スリット 光51a。51b、51cに対応する物体3の画像が、 等高線である距後38a。38b、38cとして得られ る。画像フレーム9Cによる画像が画像信号をaとして カメラ2から出力され、フレームメモリ72か日力をに カメラ2から出力され、フレームメモリ72か日次と

【0049】このフレームメモリ72に格納された画像 信号2aを、処理回路部73に取り出し、これに相互間 隔日。の寸弦等の既知の値も合わせて使用して、物体3 の三次元状状の演算処理が行われる。三次元形状計測装 置12では、1台のカメラ2を用いての1回の機能によ って、複数の等高位置の物体3の形状を表す画像が得ら れることで、物体3の三次元形状の計測を短時間で遂行 オストル市可能力となのである。

することが可能となるのである。 [0050] 実施例4における今までの説明では、第1 の光源装置群5Gの備えるスリット光群51Gの本数は 3本であるとしてきたが、これに限定されるものではな く、例えば、4本以上であってもよいものである。スリ ット光51Gの本数を増やすことにより、物体3の三次 元形状の計測精度を向上させることが可能である。 実施例5;図12は、請求項7に対応するこの発明の一 実施例による三次元形状計測装置を説明する側面図であ り、図13は、図12においてS矢から見た側面図であ り、図14は、図12,図13中に示した三次元形状計 測装置で得られる一例としての画像のグラフである。な お、図12は、コンペアの搬送方向が紙面に垂直である として描かれている。図12,図13において、図1~ 図3に示した請求項1に対応するこの発明の一実施例に よる三次元形状計測装置、および、図10,図11に示 した請求項 6 に対応するこの発明の一実施例による三次 元形状計測装置と同一部分には同じ符号を付し、その説 明を省略する。

【0051】図12、図13において、1Dは、図10 に示した請求項6に対応するこの発明の一実施例による

第2の光源装置群5 三次元形状計測装置1 Cに対し Hを追加して用いるようにした三次元形状計測装置装置 である。第2の光源装置群5Hは、少なくとも2組の光 額装置5を個別光源装置として用いており、それぞれの 光源装置 5 は、カメラ2の撮影の邪魔にならないよう に、コンベア4の搬送方向(図13中の矢印Xで示し た。) に対して直角方向の、相対する斜め上方から、コ ンベア4の載置面4aに対してスリット光51d,51 e を照射するよう設置される。また、第2の光源装置群 5 Hは、スリット光 5 1 d, 5 1 e のスリット状の幅方 向がコンベア4の搬送方向に対して垂直方向となると共 に、これ等のスリット光51d,51eがその幅方向 で、コンベア4の搬送方向に沿って間隔L。 を保って互 いに平行するように設置される。

【0052】第2の光源装置群5日が照射する第2のス リット光鮮51H(以降、スリット光51d,51eを 総称する場合には、このように言うことがある。) は、 物体3に当たって反射光群51HAとなって反射され る。この反射光群51HAは、第1の光源装置群5Gに よる反射光群51GAと同様に、反射鏡構成体6Gを介 してカメラ2の受光部21に受光される。これら反射光 によってカメラ2で得られた画像が画像信号2aとして カメラ2から出力され、フレームメモリ72の1枚に格 納されることになる。

【0053】図12、図13に示した三次元形状計測装 置1Dは前述の構成としており、光切断法を利用して物 体3の三次元形状を計測する装置である。三次元形状計 測装置1Dにおいても、物体3がコンベア4により搬送 されて、受光部21の直下付近にその中心部が到達した タイミングで、カメラ2の撮影を行い、物体3の画像を 得る。ここで、三次元形状計測装置1Dにおいて、カメ ラ2で得られる画像フレーム9Dについて説明する。図 14中に示したごとく、三次元形状計測装置1Dにおい ては、三次元形状計測装置 1 Cの場合の画像に、反射光 群51HAによる画像が加えられた状態の画像が得られ る。すなわち、画像フレーム 9 Dには、それぞれ、スリ ット光51 d, 51 eに対応する物体3の画像38 d, 38eが図14中に示すように得られる。画像38a, 38b, 38cが物体3をいわば水平に切断した場合の 輪郭線を示すものであるのに対し、画像38d,38e は物体3をいわば垂直方向に切断した場合の輪郭線を示 すものである。このために、画像38a,38b,38 cと画像38dあるいは画像38eとが交差する交点 は、同一の垂直平面上に存在することになる。

【0054】従って、それぞれが等高線である画像38 a, 38b, 38cに画像38d, 38eを追加するこ とで、これら等高線の相互間の、物体3の形状に関する 情報が得られることになるので、等高線間の形状が補正 された、精度の一層高い物体の三次元形状の計測が可能 となる。実施例5における今までの説明では、第2の光

源装置群 5 Hの備えるスリット光群 5 1 Hの本数は 2 本 であるとしてきたが、これに限定されるものではなく。 例えば、3本以上であってもよいものである。 スリット 光51 Hの本数を増加することにより、物体3の三次元 形状の計測精度を一層向上させることが可能である。な お、スリット光51日の本数を増加する場合には、本数 を増加した分に応じて、画像データ上において、それぞ れの画像線分の分離処理等を追加する必要がある。

【0055】実施例1~実施例5における今までの説明 では、コンベア4は物体3を搬送するものであるとして きたが、これに限定されるものではなく、例えば、物体 3は静止させておいて、カメラ2をコンベア4に載置し て移動させてもよいものである。

[0056]

【発明の効果】この発明においては、前述の構成とした ので次記する効果が有る。すなわち、

①撥像手段は、スリット光の幅方向を含む平面内に、そ の受光部を計測対象物体側に向けて設置されたものであ り、反射光用の伝達手段は、前記スリット光の幅方向を 含む平面に関して互いに反対面側となる領域に、それぞ れが二次元平面をなす反射面を持つ2枚の反射鏡を備え た一対の反射鏡構成体でなり、それぞれの反射鏡構成体 が備える第1の反射鏡は、その反射面を撮像手段の受光 部側に向けてその二次元平面の一方の座標軸を前記スリ ット光の幅方向を含む前記平面に平行させると共に、そ の反射面の他方の座標軸と前記の前記スリット光の幅方 向を含む平面とのなす角度が鈍角をなして設置され、そ れぞれの反射光用の伝達手段が備える第2の反射鏡は、 その反射面を計測対象物体側に向けてその一方の座標軸 を第1の反射鏡の一方の座標軸に平行させると共に,そ の反射面で受けた計測対象物体から反射された前記スリ ット光の反射光を第1の反射鏡の反射面に向けて反射す る位置に設置され、前記スリット光の幅方向を含む前記 平面に関して互いに反対面側となる領域に計測対象物体 からそれぞれ反射された前記の反射光が、前記の撮像手 段によって受光されるようするものであり、画像信号の 処理手段は、それぞれの反射鏡構成体からの反射光に対 応する画像信号を入力し、これ等の画像信号を互いに補 間させて処理して計測対象物体の形状を演算するもので ある構成とすることにより、物体の前記の平面に関して 互いに反対面側となる領域から反射したスリット光に対 応する反射光は、それぞれの反射鏡構成体を介して振像 手段の受光部に入射する。これにより、撮像手段には、 前記の平面に関して互いに反対面側となる物体の画像 が、一体に得られることになる。

【0057】従って、この発明による撮像手段で得られ る画像では、一方の反射鏡構成体を介した反射光であっ ては陰になることで、画像が欠落する物体部位が有った としても、この部位の画像は他方の反射鏡構成体を介し た反射光による画像により得ることができる。これ等の 画像信号を画像信号の処理手段により、前記の平面に関 して互いに反対面側となる領域に反射した反射光による 画像信号を互いに補関させて処理し、欠落された物体部 分の画像を補削し合うことで、ドーム状のような形状的 物体の正確な計測が可能となる等、物体の三次元形状計 初の精度を向上することが可能となる。

【0058】②撮像手段は、第1の光源装置から照射さ れた第1のスリット光の幅方向を含む平面内に、その受 光部を計測対象物体側に向けて設置されたものであり、 反射光用の伝達手段は、撮像手段が位置する第1のスリ ット光の幅方向を含む平面に関して互いに反対面側とな る領域に、それぞれが二次元平面をなす反射面を持つ2 枚の反射鏡を備えた一対の反射鏡構成体でなり、それぞ れの反射鏡構成体が備える第1の反射鏡は、その反射面 を操像手段の受光部側に向けてその二次元平面の一方の 座標軸を第1のスリット光の幅方向に平行させると共 に、その反射面の他方の座標軸と第1のスリット光の幅 方向を含む前記平面とのなす角度が鈍角をなし、しか も, それぞれの反射鏡構成体が備える第1の反射鏡の, 第1の光源装置からの第1のスリット光の幅方向を含む 前記平面側の相互間に間隙を介在させて設置され、それ ぞれの反射鏡標成体が備える第2の反射鏡は、その反射 面を計測対象物体側に向けてその一方の座標軸を第1の スリット光の幅方向に平行させると共に、その反射面で 受けた計測対象物体から反射された第1のスリット光の 反射光を第1の反射鏡の反射面に向けて反射する位置に 設置され、第1のスリット光の幅方向を含む前記平面に 関して互いに反対面側となる領域に計測対象物体からそ れぞれ反射された前記の反射光が、前記の撮像手段によ って受光されるようにするものであり、計測対象物体の 撤送に供せられる撤送手段または計測対象物体を載置す る載置台は、少なくとも計測対象物体を載置する部位 に、この第1のスリット光の持つ幅方向と平行させた幅 方向を有するスリット状の閉口部を設けるものであり、 搬送手段の撮像手段の受光部に関する反対側には、前記 開口部および第1の反射鏡の相互間の前記の間隙を通し て撮像手段の受光部に向けて第2のスリット光を照射す る第2の光源装置が設置されており、この第2の光源装 置が供給する第2のスリット光は、第1のスリット光の 幅方向と平行する幅方向を有するものであり、画像信号 の処理手段は、それぞれの反射鏡構成体からの反射光に 対応する画像信号と、第2のスリット光に対応する画像 信号を入力し、それぞれの画像信号を互いに補間させて 処理して計測対象物体の形状を演算するものである構成 とすることにより、この場合には、前記①項による第1 の光源装置からの第1のスリット光に加えて、第2の光 源装置が供給する第2のスリット光が供給される。この 第2のスリット光は、物体を介して撮像手段の受光部に 向けて照射されるものであるので、受光部で受光される 第2のスリット光は、物体によってその一部が遮蔽され

たものになる。

10059〕後つて、物体をその最大幅が関ロ部上に位置するように載置するならば、第2のスリット光の大落した部分が物体の最大幅であることとなり、第2のスリット光による画像によって、物体の幅方向寸法の正確な情報を得ることが可能となる。この物体の幅方向寸法の情報を得ることで、物体の端部部分の形状に対する補正処理の実行が容易になり、しかもその演算处理を短時間に実行することが可能となる。

【0060】③光源装置は、スリット光を照射する複数 の個別光源装置でなり、それぞれの光源装置は、照射す る前記スリット光の幅方向がいずれも、搬送手段の搬送 方向に対して垂直方向になると共に、搬送手段の搬送方 向に沿って互いに平行かつ間隔を設けて設置されるもの であり、撮像手段は、光源装置が備えた複数の個別光源 装置が照射する前記スリット光の内の、搬送手段の搬送 方向に関してほぼ中央部に存在するスリット状のスリッ ト光の幅方向を含む平面内に、その受光部を計測対象物 体側に向けて設置されたものであり、反射光用の伝達手 段は、操像手段の位置する前記スリット光の幅方向を含 む前記平面に関して互いに反対面側となる領域に、それ ぞれが二次元平面をなす反射面を持つ2枚の反射鏡を備 えた一対の反射鏡構成体でなり、それぞれの反射鏡構成 体が備える第1の反射鏡は、その反射面を撮像手段の受 光部側に向けてその二次元平面の一方の座標軸を前記ス リット光の幅方向に平行させると共に、その反射面の他 方の座標軸と前記スリット光の幅方向を含む前記平面と のなす角度が鈍角をなして設置され、それぞれの反射光 用の伝達手段が備える第2の反射鏡は、その反射面を計 測対象物体側に向けてその一方の座標軸を前記スリット 光の幅方向に平行させると共に、その反射面で受けた計 測対象物体が反射した前記スリット光の反射光を第1の 反射鏡の反射面に向けて反射する位置に設置され、前記 スリット光の幅方向を含む前記平面に関して互いに反対 面側となる領域に計測対象物体からそれぞれ反射された 前記の反射光が,前記の摄像手段によって受光されるよ うにするものであり、画像信号の処理手段は、それぞれ の反射鏡構成体からの複数の個別光源装置を光源とする 反射光に対応する画像信号を互いに補間させて処理して 計測対象物体の形状を演算するものである構成とするこ とにより、この場合には、前記①項による光源装置から のスリット光に加えて、それぞれの個別光源装置から の,その幅方向が前記スリット光の幅方向と平行なスリ ット光が供給される。これ等の複数のスリット光に対応 する反射光が振像装置の受光部に入射されることにな る。従って、撮像装置では、複数の個別光源装置による スリット光が当たっている範囲分の複数のスリット光に 対応する複数の画像が、一回の撮影によって得られるこ とになる。これにより、物体の形状に関する画像情報を 少ない撮影回数で取得し得ることとなり、物体の三次元 形状の計測時間を短縮することが 1能となる。 【0061】④前記③項において、撮影制御手段を備 え、撮影制御手段は、撮像手段による撮影の実行を、搬 送手段により搬送される計測対象物体または撮像手段 が、複数の個別光源装置によるスリット光の両端に位置 する前記スリット光間の間隔と、隣接する前記スリット 光の相互間隔の和に等しい距離だけ移動するに要する時 間と同一の周期で行わせる動作信号を撮像手段に与える ものである構成とすることにより、物体の搬送手段の搬 送方向わたる画像を得るのに際して、最も少ない撮影回 数で取得することができ、物体の三次元形状の計測時間 を短縮することが可能となる。

【0062】⑤前記③項において、光源装置は、それぞ れの個別光源装置が照射するスリット光の幅方向の相互 間隔が、等間隔であり、また、撮影制御手段を備え、こ の撮影制御手段は、撮像手段による撮影の実行を、搬送 手段により搬送される計測対象物体または撮像手段が、 複数の個別光源装置によるスリット光の、それぞれの前 記スリット光間の相互間隔に等しい距離だけ移動するに 要する時間と同一の周期で行わせる動作信号を操像手段 に与えるものである構成とすることにより、個別光源装 置の設置台数と同数の物体の同一部位の画像が、互いに 異なる角度で同一部位を観測した場合の画像が得られ る。一般に、凹凸を持つ物体の形状を観測する場合に、 物体からの反射光を受光する位置と物体の形状との関係 で、物体の一部の部位の画像が得られない場合が有る が、このような場合であっても、この発明による三次元 形状計測装置によれば、異なる角度で観測した画像が得 られることで、そのような部位の画像を得られる可能性 が有る。

【0063】従って、互いに異なる角度で同一部位を観 測した場合の画像信号を使用して、互いに補間させて処 理することで、欠落された部位の画像信号を補間し合う ことで、大きな凹凸を持つ物体の形状の、3次元形状の 計測を正確に行うことが可能となる。

⑥ 光源装置は、第1のスリット光群を照射する複数の 個別光源装置を持つ第1の光源装置群でなり、それぞれ の個別光源装置は、照射するスリット光の幅方向が、い ずれも計測対象物体が載置される載置面に対して水平方 向になると共に,互いに平行かつ間隔を設けて設置され るものであり、反射光用の伝達手段は、共に円錐形状の 反射面を有すると共に、その中心軸線が物体が載置され る載置面に対して垂直となり、しかも、その中心軸線が 同心となるように設置された2個の反射鏡を備え、反射 光用の伝達手段が備える第1の反射鏡は、その反射面を 撮像手段の受光部側に向け設置され、反射光用の伝達手 段が備える第2の反射鏡は、その反射面を計測対象物体 側に向けると共に、その反射面で受けた計測対象物体か ら反射された前記第1のスリット光群の反射光を第1の 反射鏡の反射面に向けて反射する位置に設置されてな

り、撮像手段は、その受光部を計測対象物体側に向ける と共に、2個の前記反射鏡が持つ円錐形状をなす反射面 の、その円錐形の中心軸線上に受光部の中心が位置する よう設置されたものであり、画像信号の処理手段は、反 射光用の伝達手段を介して入力された計測対象物体から の前記反射光に対応する複数の画像信号を入力し、これ 等の画像信号を互いに補間させて処理して計測対象物体 の形状を演算するものである構成とすることにより、そ の幅方向が間隔を置いて互いに水平となる複数のスリッ ト光群が、物体の全周囲に照射されされることで、物体 の等高線位置に対応する画像を1回の撮影によって得る ことが可能となる。これにより、物体の3次元形状の計 測に要する時間を短縮することが可能となる。

【0064】⑦前記⑥項において、搬送手段の搬送方向 に関する垂直方向から計測対象物体にそれぞれ第2のス リット光群を照射する複数の個別光源装置からなる第2 の光源装置群を備え、第2の光源装置群の持つ複数の個 別光源装置は、それぞれのスリット光の幅方向が搬送手 段の搬送方向に対して垂直方向となると共に、これ等の スリット光がその幅方向で、搬送手段の搬送方向に沿っ て互いに平行するように設置されたものであり、画像信 号の処理手段は、反射光用の伝達手段を介して入力され た計測対象物体からの第1の光源装置群による第1のス リット光群の反射光,および,前記の第2のスリット光 群の反射光に対応する画像信号を入力し、それぞれの反 射光に対応する画像信号を互いに補間させて処理して計 測対象物体の形状を演算するものである構成とすること 。 により、第1の光源装置群による物体の等高線位置に対 応する画像に加えて、第2の光源装置群が照射するスリ ット光祥により、前記の等高線位置の間の物体の形状に 関する画像を得られる。この第2のスリット光祥による 画像信号を用いて、等高線間の物体の形状の補間演算を 行うことで、三次元形状計測に際して、計測精度を一層 高めることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】請求項1に対応するこの発明の一実施例による 三次元形状計測装置を説明する側面図

【図2】図1中に示した処理手段のブロック図

【図3】図1中に示した三次元形状計測装置で得られる 一例としての画像のグラフであり、(a)は物体の先端 部にスリット光が照射されている場合、(b)は物体の 中心部にスリット光が照射されている場合、(c)はス リット光の照射位置を物体が通過してしまった場合

【図4】請求項2に対応するこの発明の一実施例による 三次元形状計測装置を説明する側面図

【図5】図4中に示した三次元形状計測装置で得られる 一例としての画像のグラフ

【図6】画像の補間方法を説明するグラフ

【図7】請求項3~5に対応するこの発明の一実施例に よる三次元形状計測装置を説明する側面図

【図8】図7中に示した三次光ル大計測装置で得られる 一例としての画像のグラフ

【図9】図7におけるR部の詳細図

【図10】請求項6に対応するこの発明の一実施例によ る三次元形状計測装置を説明する側面図

【図11】図10中に示した三次元形状計測装置で得ら れる一例としての画像のグラフ

【図12】請求項7に対応するこの発明の一実施例によ る三次元形状計測装置を説明する側面図

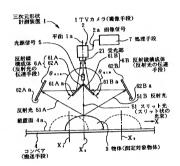
【図13】図12においてS矢から見た側面図

【図14】図12,図13中に示した三次元形状計測装

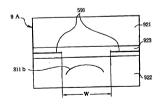
置で得られる一例としての画像のグラフ 【符号の説明】

三次元形状計测装置

[図1]







亚麻 ITVカメラ (撮像手段)

受光部 21 画像信号 2 a

1 a

2

物体 (測定対象物体)

3 コンペア (松送手段)

截置面 **4** a 光源装置 5

スリット光 (スリット状の光束) 5 1

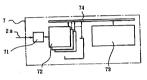
51A 反射光

51B 反射光 反射鏡構成体 (反射光の伝達手段)

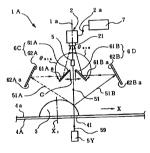
6 A 反射鏡構成体 (反射光の伝達手段) 6 B

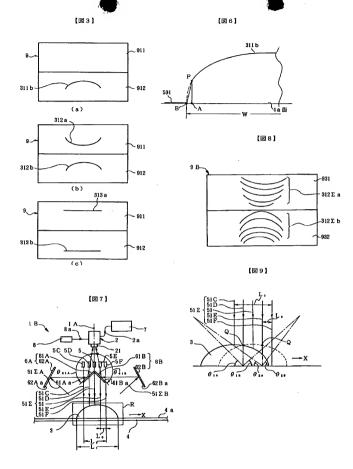
処理手段

[X 2]



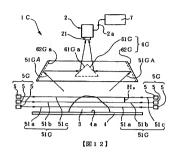
[図4]

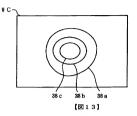


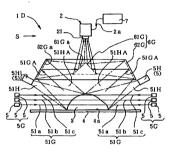


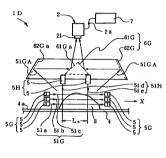


【図11】

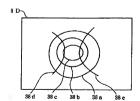








【図14】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.